

УДК 537.5'860-53-80 И №ФЧ

## РАСЧЕТ СЕЧЕНИЙ ОДНОВРЕМЕННОЙ ИОНИЗАЦИИ В ИОН-АТОМНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ МЕТОДОМ ОБОБЩЕННОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

А. Д. Уланцев<sup>1</sup>

Геометрическая модель (ГМ) ионизации при ион-атомных столкновениях (*Sulik et al., J. Phys. B* **17**, 3239 (1984); *Nucl. Instr. Meth. B* **28**, 509 (1987)) обобщена для описания ионизации обеих сталкивающихся частиц (одновременной ионизации) за счет электрон-электронного взаимодействия. Обобщенная ГМ (ОГМ) позволяет вычислять сечения потери электрона налетающей частицей с одновременной ионизацией мишени при скоростях столкновения больших, чем характеристические скорости электронов, с точностью до множителя два относительно результатов Борновского или импульсного приближения. Преимуществом ОГМ, кроме простоты, можно признать также легкость вычисления  $p(b)$  ( $p$  – вероятность ионизации,  $b$  – параметр столкновения), что позволяет включить вклад одновременной ионизации в более общие приближенные схемы расчета сечений многоэлектронной ионизации атомов или ионов.

Ключевые слова: ион-атомное столкновение, сечение ионизации, обобщенная геометрическая модель.

При столкновениях двух тяжелых структурных атомных частиц существенную роль, нередко соизмеримую с ролью одноэлектронной ионизации, играет одновременная ионизация обоих партнеров, частицы-мишени и налетающей частицы (снаряда) [1].

<sup>1</sup>РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 117296, Москва, Ленинский пр., 65, каф. физики; e-mail: art.ulantsev@mtu-net.ru.

Одновременную ионизацию называют также ионизацией мишени с потерей электрона снарядом. Основной вклад в одновременную ионизацию во многих случаях дает взаимодействие электрона, принадлежащего снаряду, с электроном мишени, приводящее к коррелированному переходу обоих электронов в сплошной спектр [2]. В первом порядке теории возмущений этот вклад является единственным. Двухэлектронные переходы за счет электрон-электронного взаимодействия называют также двухцентровой корреляцией, а в случае применения теории возмущений первого порядка – эффектом антиэкранирования. Заметим, что в эффект антиэкранирования включают также ионизацию одной из частиц с возбуждением другой, однако вклад таких переходов в полную ионизацию соответствующей частицы обычно намного меньше, чем вклад одновременной ионизации.

Вычисление сечений двухэлектронных переходов в сплошной спектр достаточно сложно даже в первом Борновском приближении [3–5] и импульсном приближении [6, 7]. Поэтому могут быть полезны более упрощенные приближенные методы, дающие результаты с разумной точностью, скажем, до фактора порядка двух относительно Борновского приближения. Заметим, кстати, что для одновременной ионизации первое Борновское приближение во многих случаях дает разумные результаты даже в области максимума сечения [1], что, вообще говоря, несправедливо для ионизации одной частицы.

В наших работах [18, 19] было рассмотрено применение геометрической модели (ГМ) [8, 9] к вычислению вероятности и сечения ионизации одного из партнеров при высокоэнергетических ион-атомных и атом-атомных столкновениях, в том числе для столкновений со структурными партнерами с учетом эффекта экранирования. ГМ можно рассматривать как упрощенный высокогенеретический предел классического приближения Монте-Карло [10, 11] или классического импульсного приближения [12] в приближении прицельного параметра (параметра столкновения). Достоинством ГМ можно считать возможность вычисления вероятности ионизации как функции прицельного параметра и автоматическую нормировку этой вероятности на единицу.

Поэтому представляется интересным обобщить ГМ на случай вычисления вероятностей одновременной ионизации с учетом электрон-электронного взаимодействия. Для этого используем те же предположения, что и в стандартной ГМ, для описания столк-

новения двух структурных частиц. Вначале для простоты будем считать обе частицы водородоподобными.

Пренебрегаем распределением электронов по скоростям, что, очевидно, возможно при

$$v \gg v_1 = v_{eP}; v \gg v_2 = v_{eT}, \quad (1)$$

где  $v$  – относительная скорость сталкивающихся тяжелых частиц (строго говоря, их ядер),  $v_{eT}$ ,  $v_{eP}$  – средние скорости рассматриваемых электронов частицы-мишени и налетающей частицы в начальных состояниях. Далее, рассматривая столкновение двух *свободных* электронов, один из которых движется со скоростью снаряда  $v$ , а другой покойится, выражаем изменение энергии каждого электрона через *межэлектронное* прицельное расстояние  $b_{ee}$  [13]. При этом, очевидно, энергия каждого электрона должна вычисляться в системе своего центра. Предполагаем, как и в любой классической теории, что ионизация обоих партнеров происходит, когда полученная каждым электроном энергия превышает его энергию связи. Отсюда получаем выражение для минимального *межэлектронного* прицельного расстояния, при котором возможна одновременная ионизация обоих партнеров

$$b_{0,ee} = \frac{1}{v} \sqrt{\frac{2}{I_m} \left( 1 - \frac{2I_m}{v^2} \right)}, \quad (2)$$

где  $I_m = \max(I_P, I_T)$  – наибольший из потенциалов ионизации сталкивающихся частиц. Вероятность одновременной ионизации  $p(b)$  как функция прицельного параметра  $b$  определяется интегралом от произведения плотностей вероятностей  $\rho_i(\mathbf{r}_i) = |\psi_i(\mathbf{r}_i)|^2$  взаимодействующих электронов по области конфигурационного пространства двух электронов, удовлетворяющей условию

$$b_{12} = b_{e1,e2} = |\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2| \leq b_{0,ee}, \quad (3)$$

то есть

$$p(b) = \int d\mathbf{r}_1 \int d\mathbf{r}_2 \rho_1(\mathbf{r}_1) \rho_2(\mathbf{r}_2) \theta(b_{0,ee} - b_{12}), \quad (4)$$

где  $\theta(x)$  – ступенчатая функция.

Модель, определяемую уравнениями (2, 4), назовем обобщенной геометрической моделью (ОГМ), generalized geometrical model (GGM). Как и в случае стандартной ГМ для одноэлектронной ионизации, чтобы приближенно учесть вклад столкновений с малой передачей импульса, можно ввести вместо ступенчатой функции  $\theta(b_{0,ee} - b_{12})$  сглаженную

корректирующую функцию  $\eta(b_{12}; b_{0,ee})$  [9, 18]. Тогда

$$p(b) = \int d\mathbf{r}_1 \int d\mathbf{r}_2 \rho_1(\mathbf{r}_1) \rho_2(\mathbf{r}_2) \eta(b_{12}; b_{0,ee}). \quad (5)$$

Корректирующая функция  $\eta(b_{12}; b_{0,ee})$  может быть выбрана в форме, аналогичной функции  $\eta(b_e; b_0)$  [9, 18]. Модель, определяемую уравнениями (2, 5), назовем обобщенной геометрической моделью с коррекцией (ОГМк), generalized geometrical model with correction (GGMc). Далее будет рассматриваться именно эта модель, поскольку для случая кулоновского взаимодействия введение коррекции весьма существенно [18].

Вводя вспомогательные интегралы  $u_i(b_i)$  от плотностей вероятностей по осям  $z_1$  и  $z_2$ , параллельным относительной скорости столкновения  $\mathbf{v}$

$$u_i(b_i) = 2 \int_0^\infty \rho_i(\sqrt{b_i^2 + z_i^2}) dz_i, \quad (6)$$

и заменяя некоторые из переменных интегрирования, получаем окончательное выражение для вероятности одновременной ионизации в ОГМк (которая и используется далее)

$$p(b) = \int_0^{2\pi} d\varphi_1 \int_0^\infty db_1 \int_0^{2\pi} d\varphi_{12} \int_0^{b_{0,ee}\sqrt{2}} db_{12} b_1 b_{12} u_1(b_1) u_2(b_2) \eta(b_{12}; b_{0,ee}), \quad (7)$$

где

$$b_2 = \sqrt{b_1^2 + b_{12}^2 - 2b_1 b_{12} \cos(\varphi_{12})}.$$

Если используемые волновые функции являются водородоподобными или Слетеровскими с целыми показателями, вспомогательные функции  $u_i(b_i)$  могут быть выражены в аналитической форме [19]. Четырехкратное численное интегрирование в (7) не представляет серьезных вычислительных трудностей даже на ПК со средним быстродействием, т.к. функции  $u_i(b_i)$  неотрицательны и монотонны или имеют небольшое число максимумов.

В случае столкновений двух- или многоэлектронных частиц вероятность одновременной ионизации для пары электронов из заданных оболочек выражается в модели независимых частиц через одноэлектронные плотности вероятности аналогично (5, 7), и затем полная вероятность ионизации может быть приближенно выражена через вероятности ионизации пар. Сечение взаимной ионизации выражается через  $p(b)$  обычным для метода прицельного параметра образом.

Результаты расчетов по ОГМк (2, 5) для одновременной ионизации при столкновениях водородоподобных ионов с зарядами  $1 \leq Z \leq 10$  с атомами водорода и гелия

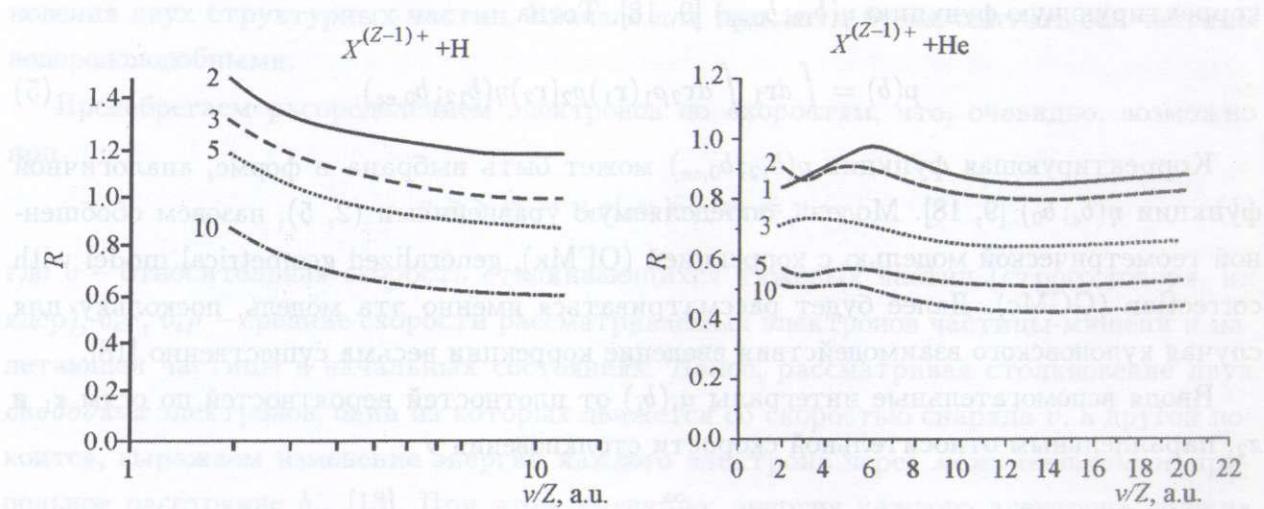


Рис. 1. Отношение сечений одновременной ионизации водородоподобных ионов  $X^{(Z-1)+}$  и атомов  $H$ , рассчитанных по ОГМк и в Борновском приближении [4]. Заряды  $Z$  указаны около графиков.

Рис. 2. Отношение сечений одновременной ионизации водородоподобных ионов  $X^{(Z-1)+}$  и атомов  $He$ , рассчитанных по ОГМк и в Борновском приближении [4]. Заряды  $Z$  указаны около графиков.

сравниваются с Борновскими результатами [4] на рис. 1, 2, где даны отношения сечений

$$R = \frac{\sigma_{GMk}(v/Z)}{\sigma_B(v/Z)}.$$

Видно, что в достаточно широких пределах  $2 \leq v/Z \leq 20$  отличие не превышает фактора два. При этом отношение  $R$  слабо зависит от аргумента  $v/Z$ , что позволяет при необходимости ввести корректирующий (подгоночный) множитель для вероятности и сечения взаимной ионизации, являющейся функцией только от заряда  $Z$  налетающей частицы. Так, для столкновений водородоподобных ионов с атомами водорода введение в выражение для вероятности и сечения взаимной ионизации корректирующего множителя

$$k(Z) = \frac{1}{0.40464 + 1.10887 \exp(-Z/6.21663)}$$

позволяет заметно улучшить совпадение результатов ОГМк и Борновских, уменьшив расхождение в рассматриваемой области параметров до 20%. Отметим, что в области

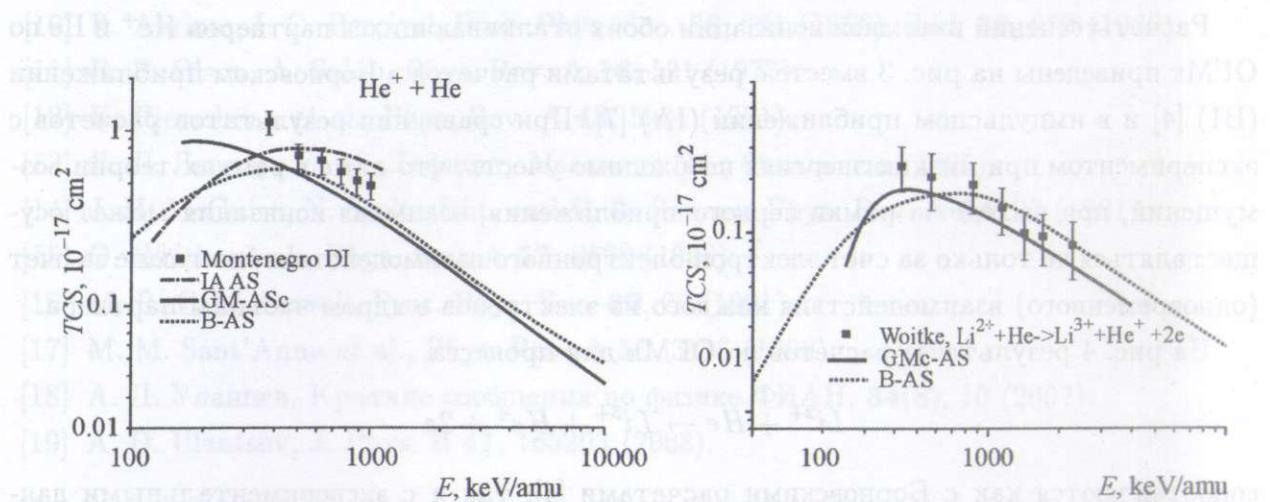


Рис. 3. Сечения одновременной ионизации ионов  $\text{He}^+$  и атомов  $\text{He}$ . Теория: сплошная кривая – ОГМк ( $GGMc$ ) – данная работа; пунктир – Борновское приближение ( $B1-\text{АЭ}, B1-AS$ ) [4]; штрих-пунктир – импульсное приближение (ИП, IA) [7]. Квадраты – эксперимент [7].

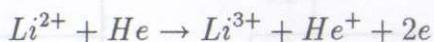
Рис. 4. Сечения одновременной ионизации ионов  $\text{Li}^{2+}$  и атомов  $\text{He}$ . Теория: сплошная кривая – ОГМк ( $GGMc$ ) – данная работа; пунктир – Борновское приближение ( $B1-\text{АЭ}, B1-AS$ ) [4]. Квадраты – эксперимент [15].

$1.4 \leq v/Z \leq 2$ , не приведенной на рисунках, отличие результатов также не превышает фактор два. Однако продолжение расчетов по ОГМ для данной области, строго говоря, незаконно, т.к. для электрона в ионе  $X^{(Z-1)+}$  при этих энергиях нарушается основное условие применимости модели. Соответственно результаты для этой области надо считать разумной экстраполяцией за пределы области применимости с использованием аналитической зависимости от параметров, полученной в высокогенергетической области.

Для столкновений водородоподобных ионов с атомами водорода и гелия опубликованные приближенные аналитические выражения для Борновского сечения взаимной ионизации [4] обеспечивают примерно такое же согласие с численными Борновскими расчетами при энергиях выше максимума, как и ОГМк. Однако ОГМк позволяет вычислить также  $p(b)$  – вероятность перехода как функцию прицельного параметра, а также позволяет достаточно легко перейти к рассмотрению пар более сложных партнеров. Знание  $p(b)$  и выполнение условия нормировки по крайней мере в канале ионизации  $p(b) \leq 1$  позволяет в дальнейшем учесть, хотя бы приближенно, влияние различных каналов реакции и получить нормировку на все основные каналы.

Расчеты сечений взаимной ионизации обоих сталкивающихся партнеров  $\text{He}^+$  и  $\text{He}$  по ОГМк приведены на рис. 3 вместе с результатами расчетов в Борновском приближении (B1) [4] и в импульсном приближении (IA) [7]. При сравнении результатов расчетов с экспериментом при низких энергиях необходимо учесть, что даже в рамках теории возмущений, при выходе за рамки первого приближения, взаимная ионизация может осуществляться не только за счет электрон-электронного взаимодействия, но также за счет (одновременного) взаимодействия каждого из электронов с ядром частицы-партнера.

На рис. 4 результаты расчетов по ОГМк для процесса



сопоставляются как с Борновскими расчетами [4], так и с экспериментальными данными для сечений одновременной ионизации мишени и потери электрона снарядом [15]. Как видно из рисунка, расхождение ОГМ и Борновских результатов в области  $E > 300$  кэВ/аэм не превышает 20%, и примерно с такой же точностью результаты расчетов согласуются с экспериментальными данными.

Подводя итоги, можно утверждать, что предложенное обобщение геометрической модели позволяет достаточно просто оценить сечения взаимной ионизации с разумной точностью, в пределах фактора два. В ходе расчетов определяются нормированные вероятности ионизации  $p(b) \leq 1$ , которые могут быть использованы в более сложных моделях совокупности процессов изменения зарядовых состояний партнеров.

В заключение хочу поблагодарить В.П. Шевелько за плодотворное обсуждение работы. Работа выполнена при поддержке гранта INTAS N 06-1000012-8530.

## ЛИТЕРАТУРА

- [1] H.-P. Hülskötter et al., Phys. Rev. A **44**, 1712 (1991).
- [2] W. Wu et al., Phys. Rev. A **55**, 2771 (1998).
- [3] D. R. Bates, A. Williams, Proc. Phys. Soc. A **70**, 306 (1957).
- [4] И. С. Дмитриев, Я. М. Жилейкин, В. С. Николаев, ЖЭТФ **49**, 500 (1965).
- [5] R. Anholt, Phys. Lett. **114A**, 126 (1986).
- [6] T. J. M. Zouros et al., Nucl. Instr. Meth. B **79**, 166 (1993).
- [7] Montenegro, Phys. Rev. A **50**, 3186 (1994).
- [8] B. Sulik, G. Hock, and D. Berényi, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. **17**, 3239 (1984).
- [9] B. Sulik et al., Nucl. Instr. Meth. B **28**, 509 (1987).

- [10] R. Abrines, I. C. Percival, Proc. Phys. Soc. **88**, 861 (1966); *ibid*, **88**, 873 (1966).
- [11] R. E. Olson, A. Salop, Phys. Rev. A **16**, 531 (1977).
- [12] K. Riesselman et al., Phys. Rev. A **43**, 5934 (1991).
- [13] Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, *Механика* (М., Физматгиз, 1965).
- [14] J. H. McGuire, N. Stolterfoht, and P. R. Simony, Phys. Rev. A **24**, 97 (1981).
- [15] O. Woitke et al., Phys. Rev. A **57**, 2692 (1998).
- [16] M. R. C. McDowell, Proc. Phys. Soc. **89**, 23 (1991).
- [17] M. M. Sant'Anna et al., Phys. Rev. A **50**, 3186 (1998).
- [18] А. Д. Уланцев, Краткие сообщения по физике ФИАН, **34**(8), 10 (2007).
- [19] A. D. Ulantsev, J. Phys. B **41**, 165203 (2008).

Поступила в редакцию 5 мая 2009 г.

Полностью в печати 20.07.2009 г. Издательство ФИАН

Типография ФИАН, Москва, 117812, Россия

Адрес редакции: 117812, Москва, Академическая улица, 7/11,

Физико-математический институт им. К.И. Циолковского РАН,

117812, Москва, Академический проспект, 83